高性能電子顕微鏡群による ナノ・バイオサイエンス支援事業

超高圧電子顕微鏡施設 施設長 田中信夫

この事業の利用者は、産業界が主となっています。産業界等の技術課題の解決に向けて事業開始 (平成19年)から現在まで多岐にわたる課題利用がありました。大企業はもちろんですが、大型装置を 持つことができない中小企業や研究施設までも幅広く活用していただいています。下記はその一例で す。利用は有償で、随時受付をしていますが、年2回の募集で、有償利用を前提としたトライアルユー ス(無償利用)を設けてあります。

成果報告の例

チタン酸バリウム誘電体微粒 子の形状と結晶構造

EELSを用いた高分子材料の 構造解析法の確立

微粒子の構造解析

水素フリーDLC膜の 構造解析 ガラスと油脂の 熱反応の分析

Ni基合金の強化に及ぼす転 位組織の影響の評価

ゴム架橋構造の可視化技術開発

化合物半導体からなる多重 量子井戸構造 成膜条件を変えた時のCrN皮膜の微細組織や構造

塑性変形による元素の拡散パス導入と拡散メカニズム

実用自動車排ガス浄化触媒 上の貴金属ナノ粒子観察 ナノペースト焼成膜の 構造解析

金属-セラミック、 金属-金属接合の解明

光学用樹脂に包埋した無機 微粒子の分散状態の観察 レーザーピーニング処理部 の硬化現象の解明

光触媒の高活性化に関する 研究 Agナノ粒子分散インク配線と Siウェハとの密着界面 金属ナノ粒子配線と基材との 接合面組織

HIDAS合金の積層欠陥エネルギーの測定と合金設計

シリコンの機械的疲労損傷 のナノレベル直接観察 フェライト磁石の粒界構造・ 組成解析・磁区構造

アルミナ焼結体作製における 原料粉末性状の影響

高分子材料の結晶性解析

新しい電解研磨法によって作成したTEM試料の評価

過酸化リチウム標準物質の TEM分析 金属材料の高速熱間加工に よる高分解観察 高性能フェライト磁石の 組成解析

利用の流れ

技術相談

利用申込 受付

課題選定委員会

実験開始

解析 コンサルティング

有償の場合

名大より 納入依頼 利用料金納入



High Performance Electron Microscopy in Bio and Nanoscience

High Voltage Electron Microscope Laboratory Nobuo TANAKA

Purpose

The High Voltage Electron Microscope Laboratory of Ecotopia Science Institute, Nagoya University is currently contributing in the "High Performance Electron Microscopy in Support of Bio and Nanoscience" as part of the "Open Advanced Research Facilities Initiative" program provided by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan.

This program offers advantageous environment for research by granting various research centers in industries, universities, and public experimental institutions the opportunity to share supplies and equipments.

Specifically, our facility provides the project with high performance electron microscopes, including the high voltage scanning transmission electron microscopes.

The world's top-level experts of the electron microscopy will perform total support, including experimental design, sample preparation, and analysis of obtained results.

Service Outline

The service consists of the following supports.

- [1] Scientific results will belong only to the client.
- [2] All data will be kept confidential even after service. (If desired not to be open)
- [3] Guidance from full-time expert for sample production, observation, and analysis.

Reaction Science high-voltage scanning transmission electron microscope

JEM-1000K RS. 1000k**v**



Max accelerating voltage: 1000kV

Point resolution: 0.15nm

High Voltage Scanning Transmission Electron Microscope



Accelerating voltage of 1000kV; designed for observation of thick samples.

Resolution: 0.2nm and below Double tilt holder: ±15°

Double tilt heating holder: Max temperature 800°C

